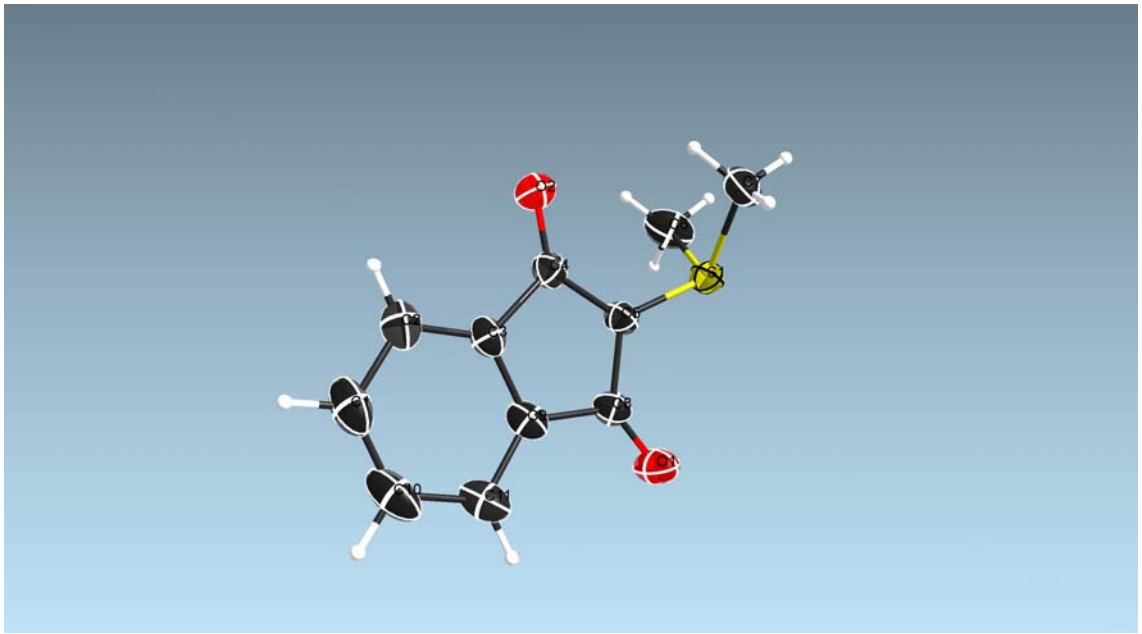
Centro de Investigación, Tecnología e Innovación
Universidad de Sevilla
Avda. Reina Mercedes, nº 4-B, 41012 Sevilla, Spain

Medida del patrón YLID con microfuente de Mo 07-11-2012



Valores obtenidos al realizar la medida resolución de la estructura del patrón mediante el software Xpresso utilizando las condiciones por defecto del mismo para un cristal de C11H10O2S con unas dimensiones de 0.2 x 0.2 x 0.2 mm.

a = 5.9557(3) Å	GOF = 0.322
b = 9.0114(4) Å	R1 = 2.44 %
c = 18.3530(7) Å	wR2 = 6.65 %

Todos los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos de tolerancia establecidos.

CITIUS, Tfno. 954559747 - 954559746, Fax. 954559753
Apdo. 1152, 41080 Sevilla, Spain